УДК 661.8.58

В. В. ПЕЧКОВСКИЙ, Г. Ф. ПИНАЕВ, В. П ВОЛКОВА

ТЕРМОЛИЗ СЕЛЕНИТА ЖЕЛЕЗА (III)

Соединения селена находят все более широкое применение в технике как фотоэлектрические, люминесцентные, полупроводниковые и лазерные материалы [1].

Поэтому возникает задача всестороннего исследования химических и термических превращений соединений селена, в том числе и селенитов железа (III).

Селениты железа (III) могут быть получены по реакции (1) путем сливания водных растворов хлорного железа и селенистой кислоты при нагревании

$2Fe^{3+}(aq) + x SeO_2(aq) + (y+3)H_2O(aq) \rightarrow Fe_2O_3 \cdot x SeO_2 \cdot y H_2O + 6H^+(aq).$ (1)

В работах [2, 3] этим методом были получены следующие селениты: $Fe_2O_3 \cdot 3SeO_2 \cdot 10H_2O$ и $3Fe_2O_3 \cdot 8SeO_2 \cdot 28H_2O$.

Отмечается [3], что при нагревании среднего селенита Fe₂O₃ · 3SeO₂× × 10H₂O последний полностью теряет воду при 150° и конечным продуктом термического разложения является окись железа. В работе [3] описан также оксоселенит железа (III) с формулой Fe₂O₃ · 2SeO₂, полученный нагреванием среднего селенита железа (III) с водой в запаянной стеклянной ампуле.

Селенит железа (III) обнаружен в смеси с селенатом железа при изучении термолиза селената железа (III) [4].

Других сведений о термохимических превращениях селенитов железа (III) нами не обнаружено.

Целью данного исследования было изучение химизма процессов термолиза селенита железа (III) с применением методов термографии, рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии и химического анализа.

Экспериментальная часть. Исходный селенит был получен при сливании разбавленных растворов хлорного железа и селенистой кислоты при температуре 60—80 °С. Осадок селенита железа (III) промывали дистиллированной водой до отсутствия хлоридов и сушили при 30— 40 °С. Полученный продукт имел яблочно-зеленый цвет и содержал, по анализу, 38,59% Se и 17,90% Fe, что соответствует формуле Fe₂O₃×3,05 SeO₂ • 7H₂O.

Железо определяли титрованием трилоном *Б* с сульфосалициловой кислотой [5], селен определяли йодометрически [6].

Для снятия термограмм использовали пирометр Курнакова марки ФПК-59. Навеска —0,1 г, термопара—Pt-Pt(Rh), скорость нагрева — 6—7°/мин, эталон — окись магния. Полученные термограммы приведены на рис. 1.

Использовалась следующая методика приготовления образцов: титель с навеской исходного селенита помещали в печь, заранее нагретую до заданной температуры, и выдерживали в течение определенного времени при постоянной температуре (т. е. осуществляли «изотермическую прокалку»). Температуру в печи поддерживали автоматически с помощью потенциометра $\Im \Pi \square 12$ с точностью $\pm 5^\circ$. Прокаливание селенита железа (III) производили при температурах от 300° до 600 °C с интервалом через 50°. Время прокаливания для каждой температуры составляло 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60 и 120 мин. Полученные образцы далее иссле-

довали методами рентгенографии и ИК-спектроскопии. Здесь не приводится полное описание всех полученных образцов, так как достаточное представление о характере протекающих при нагревании селенита железа (III) процессов можно получить путем сопоставления характеристик образцов, условия получения которых и результаты химического анализа приведены в таблице.

Рентгенографическое исследование выполнено на дифрактометре УРС-50-ИМ на отфильтрованном медном излучении. Рентгенограммы * продуктов термического разложения селенита железа (III) изображены на рис. 2.

ИК-спектры ** исходного и прокаленного при различных температурах селенита железа (III) получены на двухлучевом спектрофото-ИКС-14 в области 1900метре $400 \ cm^{-1}$ (рис. 3). Образцы для съемки готовили прессованием в таблетки с KBr. Содержание селенита таблетках В составляло 0,66%.

На термограмме селенита железа (III) (рис. 1, *a*) имеются эндо-

Рис. 1. Термограммы кристаллического среднего водного (а) и основного (б) селенитов железа (III)

термические эффекты при температурах 75°, 120, 360, 552, 620° и экзоэффект при температуре 390°.

Первый эндоэффект, очевидно, объясняется удалением адсорбционной воды, второй (120°) отвечает удалению кристаллизационной воды.

Образцы, полученные прокаливанием при температурах 300—350°, являются рентгеноаморфными (рис. 2, кривая 1) и имеют состав, близкий к безводному среднему селениту железа (III) (таблица, образцы 2, 3).

Следовательно, в результате дегидратации исходного селенита железа образуется рентгеноаморфный средний селенит железа (III). Слабо выраженный эндоэффект при 360° обусловлен удалением избыточной двуокиси селена, содержащейся в исходном образце в количестве 0,05 моль сверх стехиометрии.

Экзоэффект при 390° отвечает кристаллизации аморфного среднего селенита железа, что подтверждается соответствующими рентгенограм-

^{*} Рентгенограммы сняты Л. С. Стругачем.

^{**} ИК-спектры сняты Р. Я. Мельниковой.

№ образца	t нагрева, °С	Продолжи- тельность нагрева, <i>мин</i>	Содержание Se, %	Содержание Fe, %	Весовое отношение
1 2 3 4 5 6 7 8	$\begin{array}{c} 25\\ 300\\ 350\\ 400\\ 500\\ 500\\ 550\\ 550\\ 550\end{array}$	$\begin{array}{c} 0\\ 20\\ 120\\ 15\\ 20\\ 120\\ 120\\ 15\\ 120\\ 15\\ 120\\ \end{array}$	38,59 47,66 48,02 48,10 46,10 42,14 40,20 8,30	17,9022,1022,6622,6424,6328,5030,4061,77	2,152,152,122,121,871,481,320,13

Характеристики образцов, полученных при изотермической прокалке кристаллического водного среднего селенита железа (III)

мами (рис. 2, кривая 2). Согласно химическому анализу, закристаллизованный продукт имеет состав, близкий к стехиометрическому среднему селениту (таблица, образец 4).

%

поглощение,



Рис. 2. Рентгенограммы продуктов термического разложения селенита железа (III): 1 — образец 3 (табл.); 2-4;

1 — образец 3 (табл.); 2-4; 3—5: 4—6: 5 — синтезированный Fe₂O₃ · 2SeO₂; 6 — образец 7; 7—8



1000 900 800 700 600 500 см⁻¹ Рис. 3. ИК-спектры исходного се-

ленита железа и продуктов его термического разложения:

1 — образец 1 (табл.); 2—3; 3—4; 4—5; 5—6; 6 — синтезированный Fe₂O₃ · 2SeO₂; 7—7; 8—8; 9—α-Fe₂O₃ (реактивная, ч.д.а.)

Наличие двух эндоэффектов на термограмме при температурах 552 и 620°, где наблюдается интенсивное выделение газообразной SeO₂, свидетельствует о ступенчатом отщеплении двуокиси селена и образовании при термолизе среднего селенита железа (III) фазы, отличной от безводного среднего селенита железа (III), и окиси железа — конечного продукта термолиза. Существование новой фазы при термолизе селенита железа (III) подтверждается рентгенографически и ИК-спектрами.

Так, на рентгенограмме образца 7 (рис. 2, кривая 6) отсутствуют интенсивные линии $\Theta = 12^{\circ}47'$ (d = 3,49 Å); $13^{\circ}00'$ (d = 3,42 Å); $14^{\circ}21'$ (d = 3,11 Å), имеющиеся на рентгенограммах образцов 4 и 5 (рис. 2) кристаллического безводного селенита.

Рефлексы на рентгенограммах образцов 6, 7, отвечающие $\Theta = 13^{\circ}21'$ (d=3,34 Å); $13^{\circ}54'$ (d=3,21 Å); $15^{\circ}25'$ (d=2,90 Å), свидетельствуют о присутствии в этих образцах новой фазы. По результатам химического анализа образцы 6 и 7 (таблица) близки к основному селениту (оксоселениту) с формулой Fe₂O₃ · 2SeO₂.

С целью идентификации новой фазы был осуществлен синтез оксоселенита железа (III) в гидротермальных условиях согласно [3].

Полученный оксоселенит содержит 41,44% Se и 29,48% Fe против 41,38% Se и 29,27% Fe по стехиометрии для Fe₂O₃ · 2SeO₂.

Рентгенограмма оксоселенита железа (III), приведенная на рис. 2 (кривая 5), совпадает с рентгенограммой образца 7. На термограмме оксоселенита железа (III) (рис. 1, б) имеется один эндоэффект при 620°, что отвечает эндоэффекту при этой же температуре на термограмме среднего селенита железа (III).

Тем самым подтверждается образование оксоселенита в качестве промежуточного продукта при термолизе среднего селенита железа (III).

Применение метода ИК-спектроскопии к исследованию продуктов прокаливания селенита железа (III) позволяет констатировать следующее.

Исходный селенит и безводный средний аморфный селенит (рис. 3, кривые 1, 2) имеют диффузные спектры с двумя размытыми максимумами в области 1000—700 см⁻¹. Следовательно, переход от кристаллического водного селенита железа (III) к практически безводному аморфному селениту железа (III) на ИК-спектрах почти не заметен.

Спектр кристаллического селенита железа (III) (рис. 3, кривая 3) имеет две разрешенные полосы поглощения с максимумами 880 см⁻¹ и 718 см⁻¹. В спектрах образцов 5, 6, 7 (рис. 3, кривые 4, 5, 7), полученных при более высоких температурах, происходит смещение полос 880 см⁻¹ до 844 см⁻¹; 716 см⁻¹ до 734—728 см⁻¹, а также появляются новые полосы 830—845 см⁻¹, 776—780 см⁻¹; 640 см⁻¹, 518—520 см⁻¹; 475—480 см⁻¹, 407—410 см⁻¹. Идентичность спектров синтезированного оксоселенита (кривая 6) и образца 7 подтверждает данные рентгенографического и термографического методов об образовании указанного оксоселенита в качестве промежуточного продукта термического разложения среднего селенита железа (III).

Конечным продуктом термического разложения селенитов железа (III) является содержащая SeO₂ фаза со структурой α-F₂O₃. Неполное совпадение ИК-спектров эталонной α-Fe₂O₃ и образца 8 обусловлено, очевидно, наличием SeO₂ в последнем.

На основании изложенного термическое разложение среднего селенита железа (III) представляется схемой

$$\operatorname{Fe_2O_3} \cdot 3,05 \operatorname{SeO_2} \cdot 7H_2O(\operatorname{kp}) \xrightarrow{75^\circ - 120^\circ} \operatorname{Fe_2O_3} \cdot 3,05 \operatorname{SeO_2}(\operatorname{am}) \xrightarrow{360^\circ} \operatorname{Fe_2O_3} \times \operatorname{Fe_2$$

$$\times 3\text{SeO}_2(\text{am}) \xrightarrow{390^\circ} \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{SeO}_2(\text{Kp}) \xrightarrow{552^\circ}_{-\text{SeO}_2} \text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SeO}_2(\text{Kp}) \xrightarrow{620^\circ}_{-2\text{SeO}_2} \Rightarrow \alpha \text{-Fe}_2\text{O}_3(\text{Kp}).$$

Выводы

1. Установлена последовательность превращений кристаллического водного селенита железа (III) при нагревании его в интервале от 20 ло 700 °С.

2. В продуктах термолиза среднего селенита железа (III) обнаружена фаза оксоселенита состава Fe₂O₃ · 2SeO₂.

3. Получены рентгенограммы и ИК-спектры средних селенитов и оксоселенита железа (III).

Литература

Чижиков Д. М., Счастливый В. П. Селен и селениды. М., 1964, стр. 40.
Nilson L. F. Bl. Soc. Chim., 2, 23, 495, 1875.
Boutzoureano B. Ann. Chim. Phys., 6, 18, 329, 1889.
Самплавская К. К., Селиванова Н. М., Мазепова В. И. Изв. вузов,
Хим. и хим. технология, № 4, 540, 1962.
Шарло Г. Методы аналитической химин. М., 1966, стр. 620.
Кельман Ф. Н., Бруцкус Е. Б., Ошерович Р. Х. Методы анализа при контроле произволства серной кислоты и фосфорных удобрений М. 1965. стр. 45.

контроле производства серной кислоты и фосфорных удобрении. М., 1965, стр. 45.

Белорисский технологический инститит

Поступило в редакцию 31.V 1968